Elektrotechnik und Elektronik für Informationstechnologie2 (SYTE2)

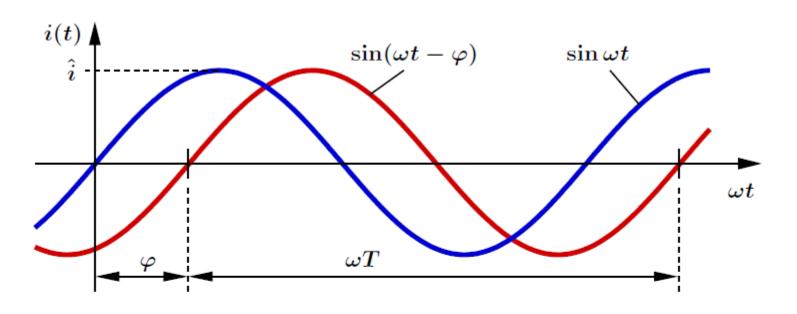
Skriptum zur Vorlesung/Übung der Schulstufe 2

HTBL Krems/Informationstechnologie DI Dr. Sabine Strohmayr

Überblick SYTE2

- Wechselspannungstechnik
- Wechselspannungsmesstechnik
- Halbleitertechnologie
- Grundschaltungen
- Digitaltechnik

Wechselstrom



i(t) Augenblickswert des Stromes

Spitzenwert des Stromes

T Periodendauer

f = 1/T Frequenz, [f] = Hz = Hertz

 $\omega = 2\pi f$ Kreisfrequenz

Phasenverschiebung

 φ

Effektivwert



Der Effektivwert I eines periodischen Wechselstromes i(t) entspricht der Stärke eines äquivalenten Gleichstromes, der in einem Widerstand R die gleiche Leistung wie der Wechselstrom im zeitlichen Mittel umsetzt.

$$I^2 \cdot R = R \cdot rac{1}{T} \int\limits_0^T i^2(t) \; \mathrm{d}t \qquad o$$

$$I = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} i^{2}(t) dt}$$

analog für Wechselspannungen:

$$U = \sqrt{\frac{1}{T} \int_{0}^{T} u^{2}(t) dt}$$

Bei sinusförmigen Wechselgrößen gilt:

$$I=rac{\hat{i}}{\sqrt{2}}\,,\quad U=rac{\hat{u}}{\sqrt{2}}$$

Gleichrichtwert



Der Gleichrichtwert $\overline{|i|}$ eines periodischen Wechselstromes i(t) ist der arithmetische Mittelwert des Betrages der Zeitfunktion.



Gleichrichtwert
$$|\overline{i}| = rac{1}{T} \int\limits_0^T |i(t)| \; \mathrm{d}t$$

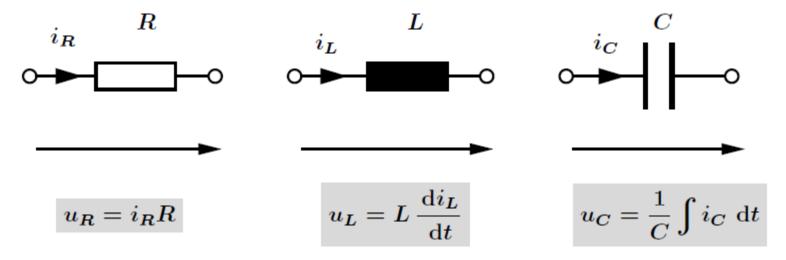
Die Definition gilt wieder völlig analog für Wechselspannungen.

Bei sinusförmigen Wechselgrößen ergibt sich:

$$\overline{|i|}=rac{2}{\pi}\,\hat{i}=0.637\,\hat{i}=rac{2\sqrt{2}}{\pi}\cdot I=0.9\,I$$
 bzw. $\overline{|u|}=0.9\,U$

Zweipole der Wechselstromtechnik

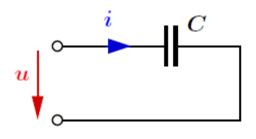
Wechselstromnetzwerke enthalten i.a. Ohmsche Widerstände (R), Induktivitäten (L) und Kapazitäten (C):





Liegt eine sinusförmige Spannung an einem linearen Bauelement an, so ist der Strom durch das Bauelement ebenfalls sinusförmig und weist eine Phasenverschiebung gegenüber der Spannung auf, wenn das Bauelement induktive oder kapazitive Elemente enthält.

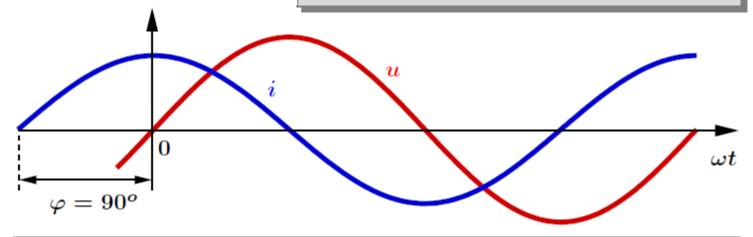
Wechselstrom am Kondensator



$$u(t) = \sqrt{2} U \sin \omega t$$

$$i(t) = \sqrt{2} \, I \sin(\omega t + \pi/2)$$

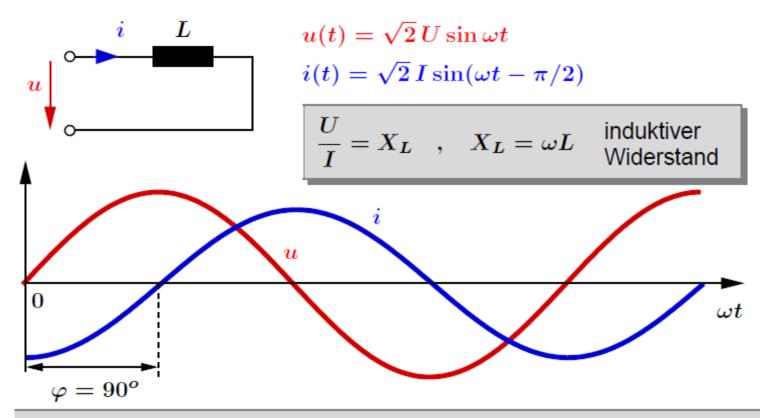
$$rac{U}{I} = X_C$$
 , $X_C = rac{1}{\omega C}$ kapazitiver Widerstand





An einem Kondensator eilt der Strom der Spannung um den Phasenwinkel $\varphi=90^o$ voraus.

Wechselstrom an der Spule



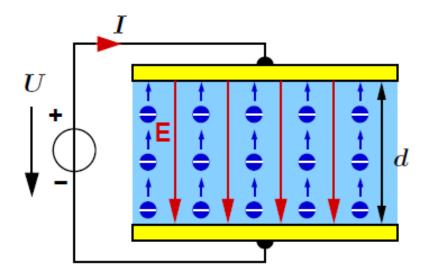


An einer Spule hinkt der Strom der Spannung um den Phasenwinkel $\varphi=90^o$ hinterher.

-

Plattenkondensator/elektr. Feld

Wir betrachten 2 gut leitende Platten mit Abstand d, zwischen denen sich ein schlecht leitendes Material befindet:

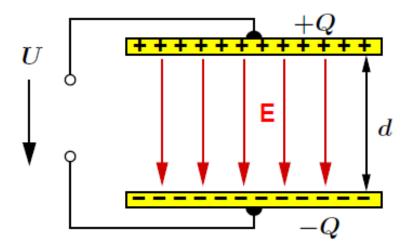


$$E = rac{U}{d} \quad , \quad [E] = rac{\mathsf{V}}{\mathsf{m}}$$

Dieses Feld bleibt auch dann erhalten, wenn wir den Widerstand des Materials zwischen den Platten weiter erhöhen, bis schließlich gar kein Strom mehr fließt. Es wird durch die positiven und negativen Ladungen, die sich auf den Platten ansammeln, aufgebaut.

Plattenkondensator

Die Spannungsquelle kann entfernt werden, aber das elektrische Feld und damit die Spannung zwischen den Platten bleibt erhalten.



Die beiden Platten stellen also einen Energiespeicher dar. Man spricht von einem Kondensator.

Messungen zeigen, daß die Ladung Q auf den Platten der Spannung proportional ist, $Q \sim U$:

$$Q = C \cdot U \quad , \quad C = {\sf Kapazit\"{a}t} \quad , \quad [C] = {\sf As/V} = {\sf F} \ ({\sf Farad})$$

Plattenkondensator

Unter der Annahme eines homogenen Feldes zwischen den Platten ergibt sich beim Plattenkondensator eine zur Plattenfläche A direkt und zum Plattenabstand d umgekehrt proportionale Kapazität:

$$C=arepsilonrac{A}{d}$$
 , $arepsilon=$ Dielektrizitätskonstante

Die Dielektrizitätskonstante ε ist eine Materialkonstante:

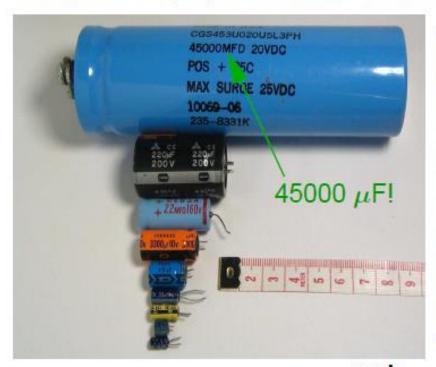
$\varepsilon = \varepsilon_0 \cdot \varepsilon_r$	Material	$arepsilon_{m{r}}$
0.0× 10-12 As	Luft	1.0006
$arepsilon_0 = 8.85 \cdot 10^{-12} rac{As}{Vm}$	Glas	5-7
$arepsilon_{r}=$ relative Dielektrizitätskonstante	dest. Wasser	80

Ü-Bsp:

Plattenkondensator

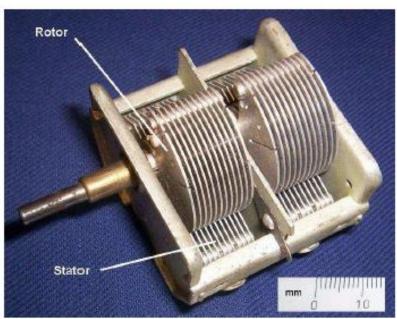
Bauformen von Kondensatoren

Festkondensatoren: z.B. Metallpapier- (MP, selbstheilend bei Durchschlag, 0.1-50 μ F), Keramikkondensatoren (0.5 pF-100 nF), . . .





(hohe Kapazität, Polung beachten!)

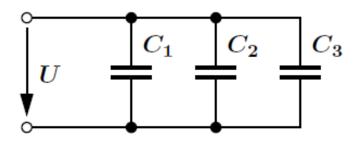


Drehkondensator

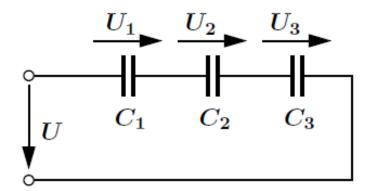


(variable Kapazität bis ca. 250 pF

Parallel-/Reihenschaltung



$$Q_{ges} = U(\underbrace{C_1 + C_2 + C_3}_{C_{ges}})$$



$$U = Q\left(\underbrace{\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3}}_{1/C_{ges}}\right)$$

Parallelschaltung

$$C_{ges} = C_1 + C_2 + C_3 + \dots$$

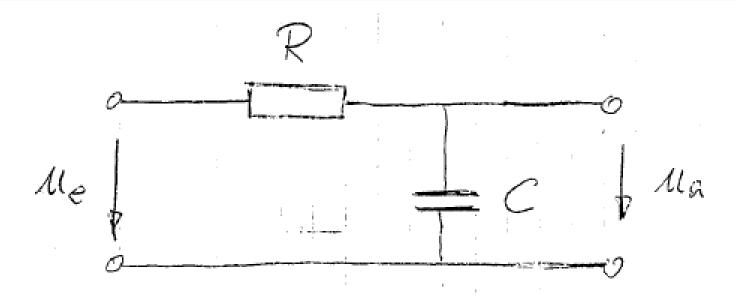
Reihenschaltung

$$\frac{1}{C_{ges}} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} + \frac{1}{C_3} + \dots$$

Ü-Bsp:

Kondensator: seriell/parallel

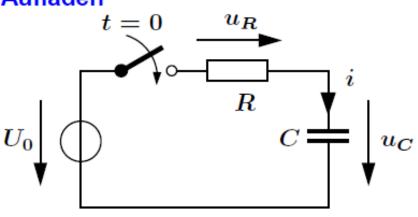
RC-Tiefpass



- Anwendung bei Signalleitungen, Leiterplatten, analoge Schaltungen,....
- Zeitkonstante τ=RC

Auf-/Entladevorgang

Aufladen



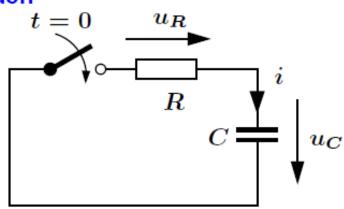
$$t \ge 0 \quad U_0 = u_R + u_C$$

$$\begin{array}{c|ccc}
i & u_R = iR & , & i = C \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} \\
& & & \downarrow u_C & \rightarrow U_0 = RC \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C
\end{array}$$

$$\to U_0 = RC \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C$$

$$\rightarrow u_C = U_0 \left(1 - e^{-t/\tau} \right)$$

Entladen



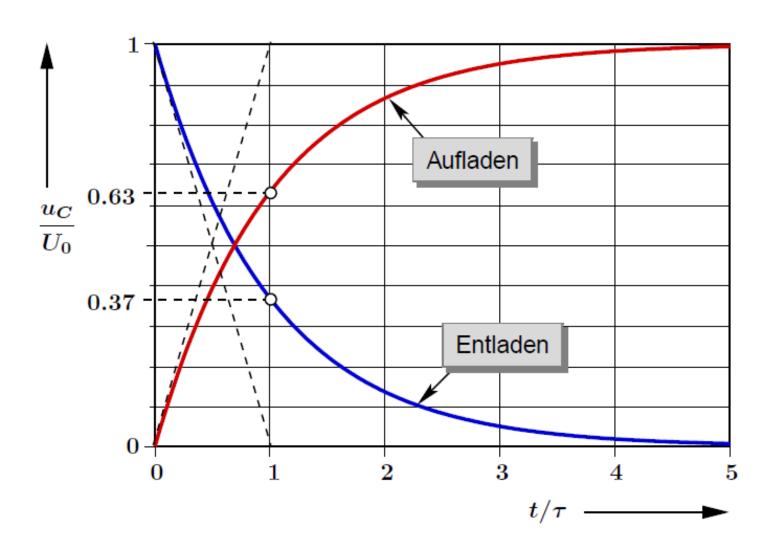
$$t > 0$$
 $0 = u_R + u_C$

$$\begin{array}{c|c}
i & \rightarrow & 0 = RC \frac{\mathrm{d}u_C}{\mathrm{d}t} + u_C \\
\hline & \downarrow u_C & \rightarrow & u_C = U_0 e^{-t/\tau}
\end{array}$$

$$\rightarrow u_C = U_0 e^{-t/\tau}$$

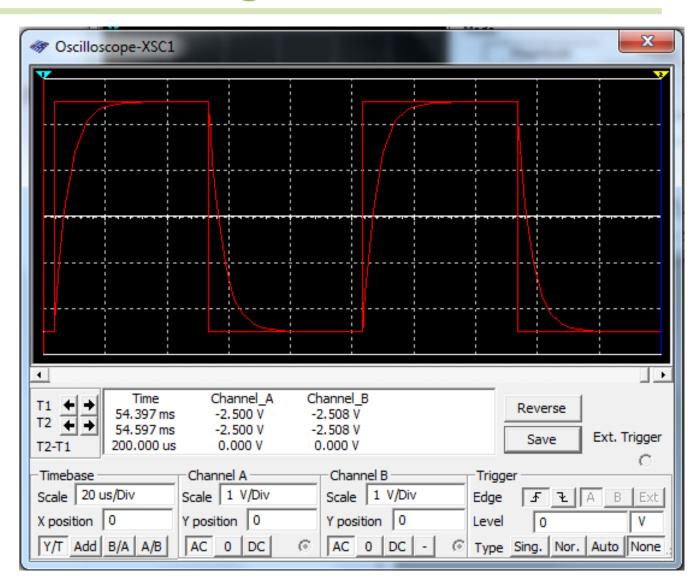
Zeitkonstante $\tau = R \cdot C$

Auf-/Entladevorgang



Rechtecksignal an TP

R=2,2k Ω C=2nF f=10kHz $\hat{U}e=5V$



Ü-Bsp:

• RC-TP

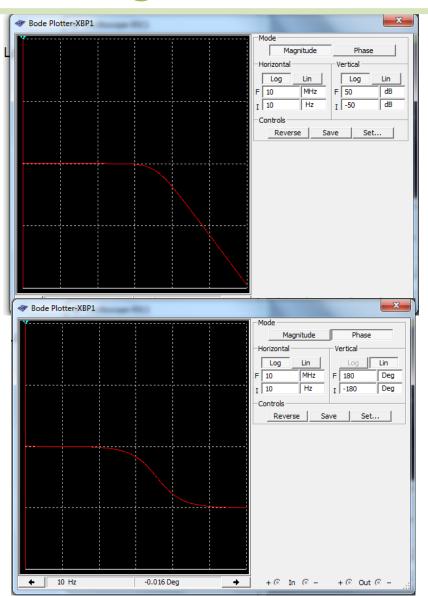
Bodediagramm

 $R=2,2k \Omega$

C=2nF

f=1kHz

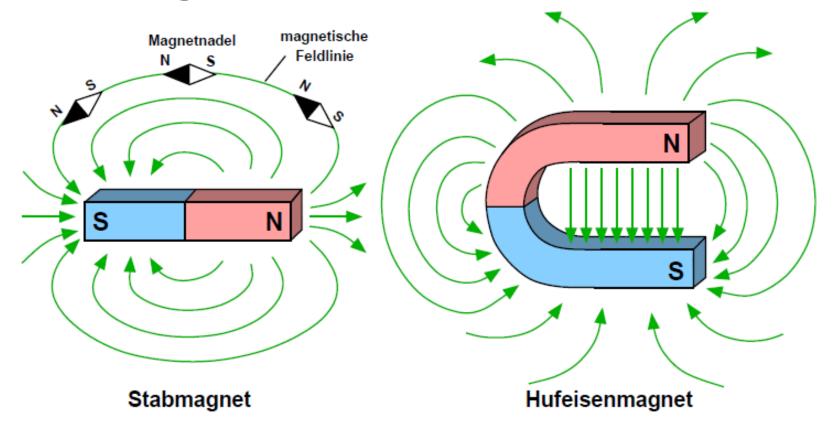
Ûe=1V, sin



Magnetisches Feld

Magnetische Felder können durch Permanentmagneten oder durch stromdurchflossene Leiter hervorgerufen werden.

Permanentmagnet



Magnetisches Feld

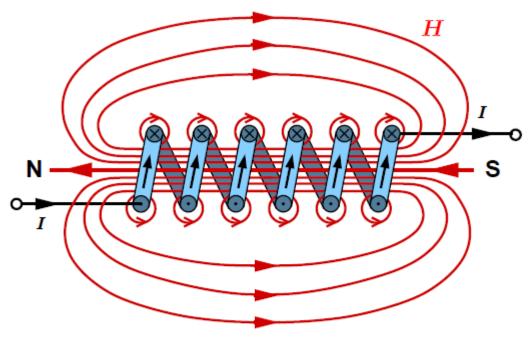
- Materialien reagieren auf magnetische Felder durch die Ausrichtung der atomaren Elementarmagnete → Magnetisierung.
- Die damit einhergehende veränderte magnetische Wirkung wird durch eine neue Feldgröße, die magnetische Flußdichte B (auch magnetische Induktion) und eine Materialkonstante μ beschrieben:

$$B=\mu H=\mu_0\mu_r H \quad , \ \ [B]=\frac{\text{Vs}}{\text{m}^2} \ , \quad \mu_0=4\pi\cdot 10^{-7}\,\frac{\text{Vs}}{\text{Am}} \\ \mu_r=\text{relative Permeabilitätskonstante}$$

diamagnetische Stoffe	$\mu_r < 1$	z.B. Kupfer
paramagnetische Stoffe	$\mu_r > 1$	z.B. Aluminium
ferromagnetische Stoffe	$\mu_r\gg 1$	Eisen, Kobalt, Nickel

In der Elektrotechnik spielen nur die ferromagnetischen Stoffe eine bedeutende Rolle. Für alle anderen kann von $\mu_r \approx 1$ ausgegangen werden.

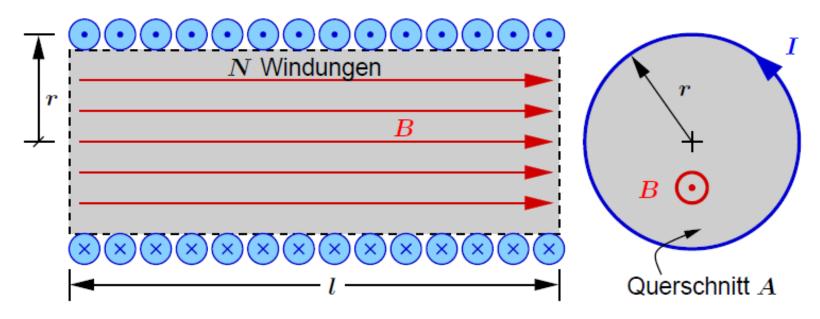
Magnetisches Feld einer Spule



Bei einer langen Spule mit vielen (N) Windungen ist das Magnetfeld innerhalb der Spule annähernd homogen und außerhalb vernachlässigbar:

$$H \cdot l = ext{Durchflutung } \Theta = N \cdot I \quad o \quad \boxed{H = rac{NI}{l}}$$

Selbstinduktivität einer Spule



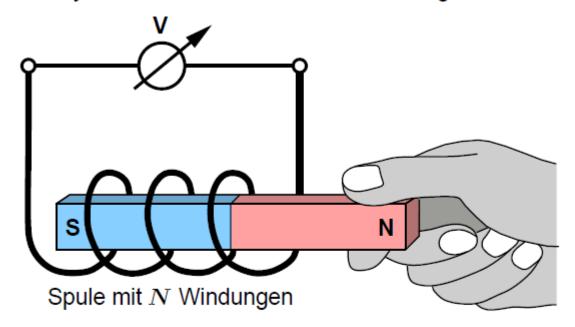
Die Selbstinduktivität einer Spule ist die Proportionalitätskonstante zwischen dem verketteten magnetischen Fluß $N\Phi$ und dem Strom I:

$$L = rac{N\Phi}{I} \quad , \quad [L] = rac{ extsf{Vs}}{ extsf{A}} = extsf{H} ext{ (Henry)}$$

$$L = \mu N^2 \, rac{A}{l}$$
 für die lange Spule

Induktionsgesetz

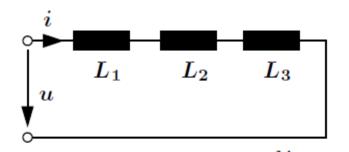
Faraday hat um 1831 ähnliche Versuche folgender Art durchgeführt:



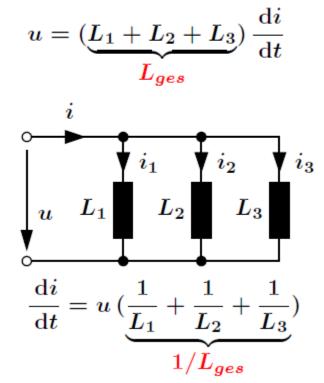
Er fand heraus, daß die induzierte Klemmenpannung an der Spule proportional zur zeitlichen Änderung des mit der Spule verketteten magnetischen Flusses ist:

Induktionsgesetz
$$u(t) = N \cdot \frac{\mathrm{d}\Phi}{\mathrm{d}t}$$

Reihen-/Parallelschaltung



$$L_{ges} = L_1 + L_2 + L_3 + \dots$$



Parallelschaltung

$$rac{1}{L_{ges}} = rac{1}{L_1} + rac{1}{L_2} + rac{1}{L_3} + \dots$$

Ü-Bsp:

L parallel/seriell

Halbleitermaterialien

Ausschnitt aus dem Periodensystem der Elemente:

Hauptgruppen

		II	Ш	IV	V	VI
Periode	2	9,0 Be 4	10,8 B 5	12,0 C 6	14,0 N 7	16,0 O 8
	3	24,3 Mg 12	27,0 Al 13	28,1 Si 14	31,0 P 15	32,1 S 16
	4	40,1 Ca 20	69,7 Ga 31	72,6 Ge 32	74,9 As 33	79,0 Se 34
	5	87,6 Sr 38	114,8 In 49	118,7 Sn 50	121,8 Sb 51	127,6 Te 52
	6	137,3 Ba 56	204,4 TI 81	207,2 Pb 82	209,0 Bi 83	209 Po 84

Spez. Widerstand von Silizium bei 20° C:

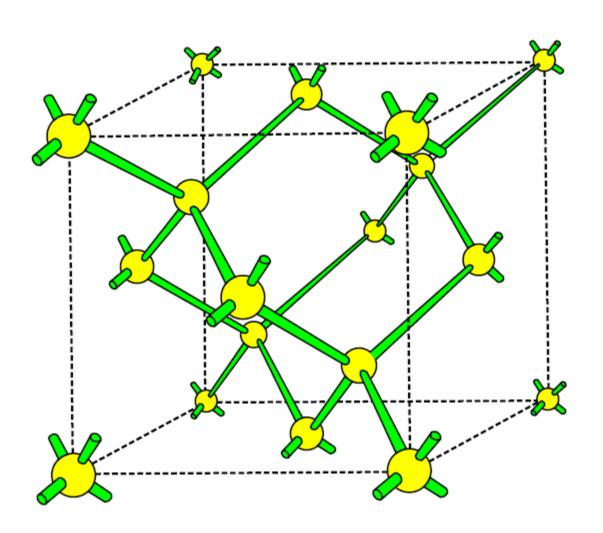
$$\varrho_{\rm Si}\approx 625\,\Omega{\rm m}$$

Stark temperaturabh.! $(T \uparrow \rightarrow \varrho \downarrow)$

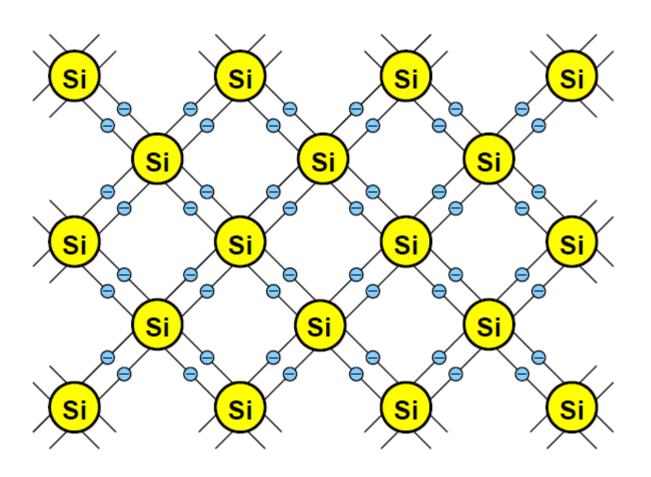
Zum Vergleich Kupfer:

$$\varrho_{\rm Cu}\approx 1.8\cdot 10^{-8}\,\Omega{\rm m}$$

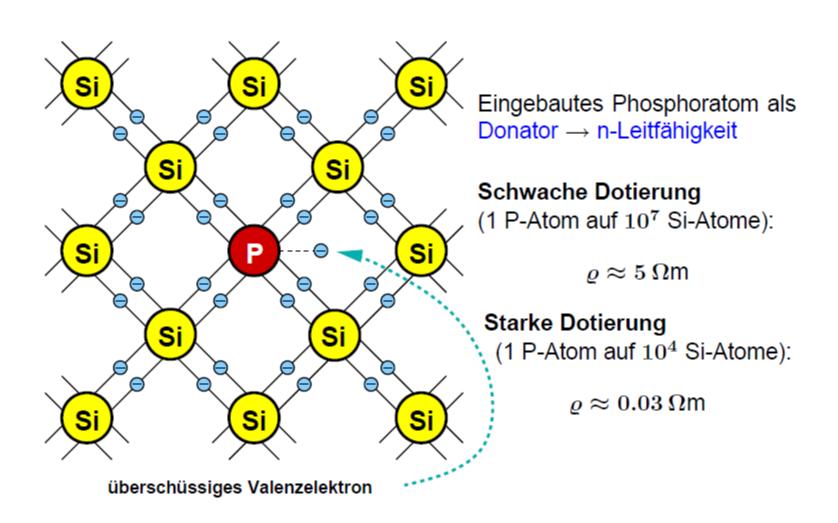
Si-Kristall



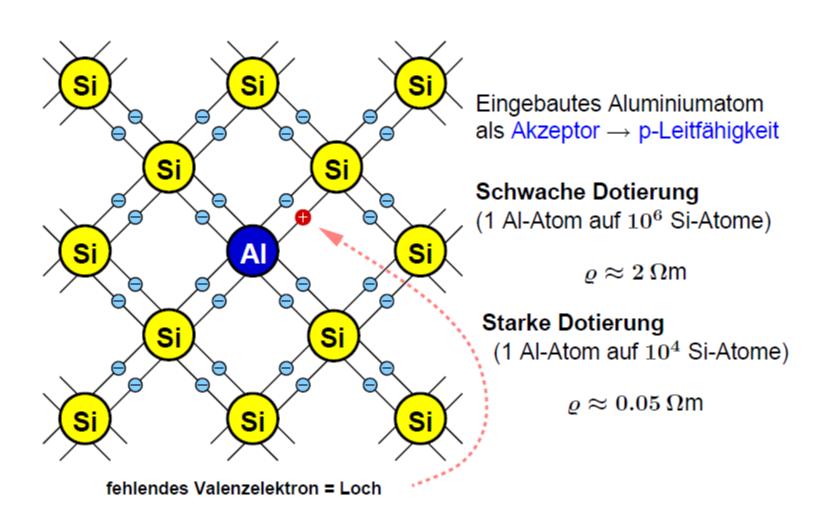
Si-Kristall



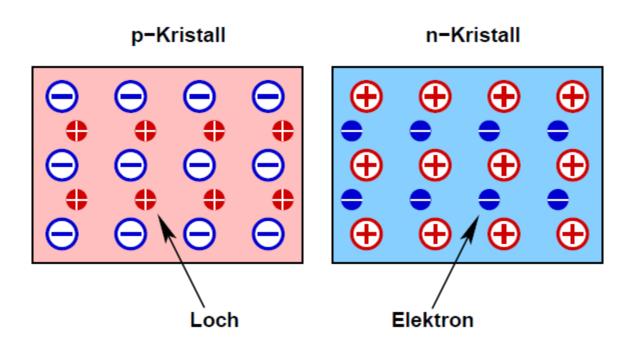
Dotierung mit Phosphor



Dotierung mit Aluminium

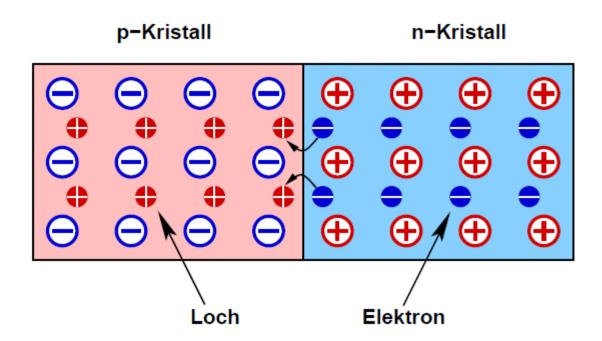


pn-Übergang



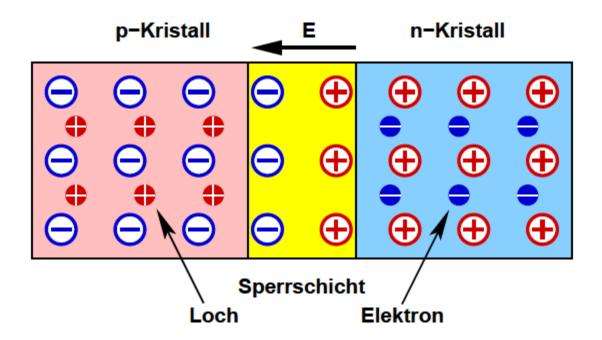
Als pn-Übergang bezeichnet man ein Gebiet, in dem ein p-leitendes Material und ein n-leitendes Material aneinandergrenzen. Dabei verändert sich das physikalische Verhalten bei Berührung der beiden Materialien ganz erheblich. Es entsteht eine Halbleiterdiode.

pn-Übergang ohne Spannung



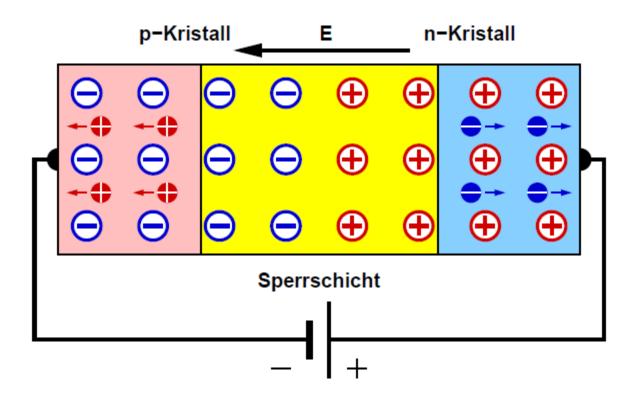
Bei Berührung beider Materialien diffundieren Elektronen aus dem n-Gebiet in das p-Gebiet und rekombinieren dort mit Löchern. Umgekehrt diffundieren aus dem p-Gebiet Löcher in das n-Gebiet und rekombinieren dort mit freien Elektronen.

pn-Übergang ohne Spannung



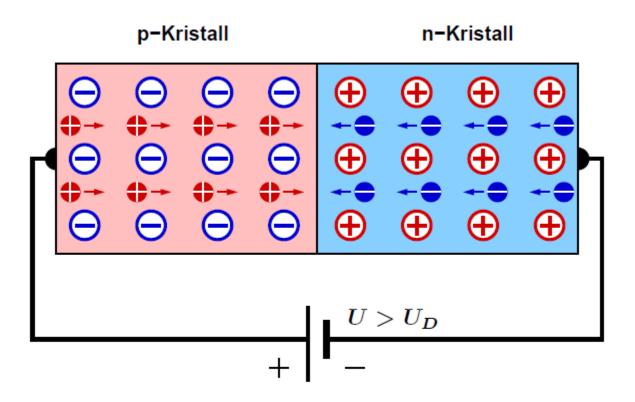
Durch die Diffusion freier Ladungsträger verbleiben im n-Gebiet positive Donator-Ionen und im p-Gebiet negative Akzeptor-Ionen. Das elektrische Feld dieser Ionen wirkt dem Diffusionsprozeß entgegen. Im Gleichgewicht bildet sich eine Sperrschicht aus, über der die Diffusionsspannung U_D abfällt ($U_D \approx 0.5 \dots 0.8$ V bei Silizium).

pn-Übergang mit Spannung



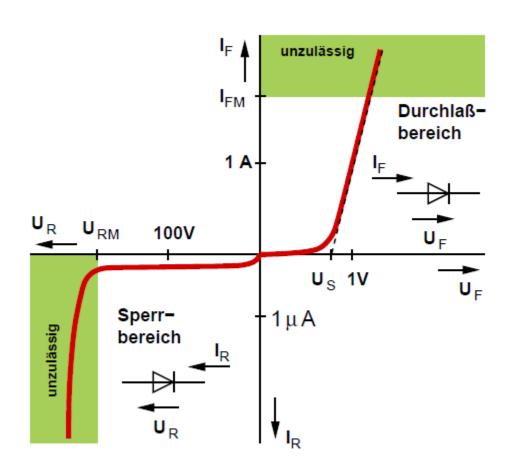
Durch Anlegen einer äußeren Spannung in Sperr-Richtung (Pluspol an n, Minuspol an p) wird das Feld in der Sperrschicht verstärkt \rightarrow die Sperrschicht vergrößert sich \rightarrow der pn-Übergang sperrt!

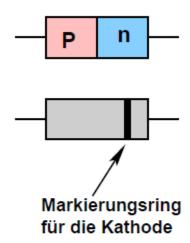
pn-Übergang mit Spannung



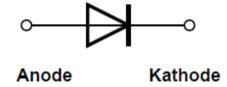
Durch Anlegen einer äußeren Spannung in Durchlaß-Richtung (Pluspol an p, Minuspol an n) wird die Sperrschicht von Ladungsträgern überschwemmt \to die Sperrschicht verschwindet für $U>U_D\to$ Stromfluß!

Diodenkennlinie

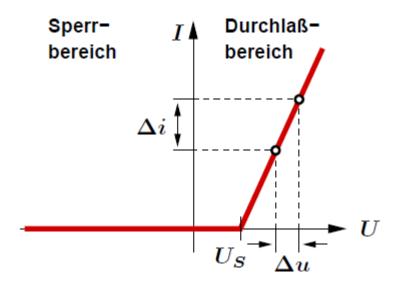




Schaltsymbol:



Diodenkennlinie



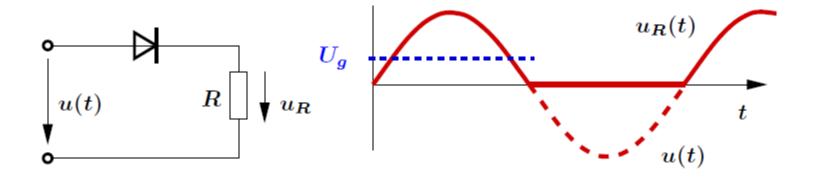
Schwellspannung $U_S pprox 0.8 \, extsf{V}$

Differentieller Widerstand:

$$r_D = rac{\Delta u}{\Delta i}$$

Einwegschaltung

Gleichrichtung einer Wechselspannung mit Hilfe einer Diode (als ideal angenommen):



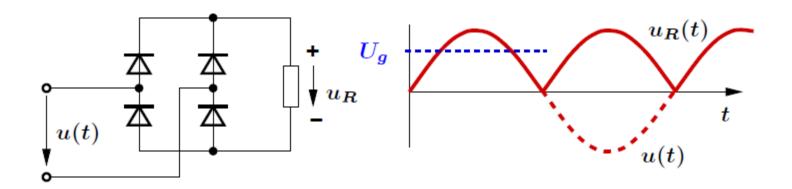
Mittelwert von $u_R(t)$:

$$U_g = 0.45 \cdot U$$

U: Effektivwert der Wechselspannung

Zweiwegbrückenschaltung

Gleichrichtung einer Wechselspannung mit Hilfe einer Diodenbrückenschaltung (Dioden als ideal angenommen):



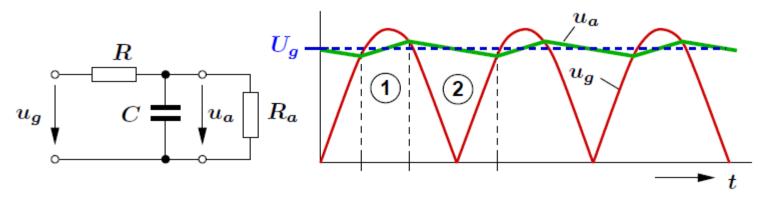
Mittelwert von $u_R(t)$:

$$U_g = 0.9 \cdot U$$

U: Effektivwert der Wechselspannung

Zweiwegschaltung mit Glättungskondensator

Mit einem Tiefpaß läßt sich die Spannung am Ausgang der Zweiwegbrückenschaltung glätten:



- 1 Kondensator wird aufgeladen
- 2 Entladevorgang

Dioden für spezielle Anwendungen

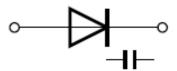
Für Halbleiterdioden existieren neben dem Einsatz als Gleichrichterbauteil zahlreiche weitere Spezialanwendungen:

Zenerdiode



Wird in Sperr-Richtung betrieben. Ist so konstruiert, daß sie beim Überschreiten der Durchbruchspannung nicht zerstört wird. Die sog. Zenerspannung, bei der der Durchbruch stattfindet, liegt bei 4.5...30 V. Anwendung: Spannungsstabilisierung.

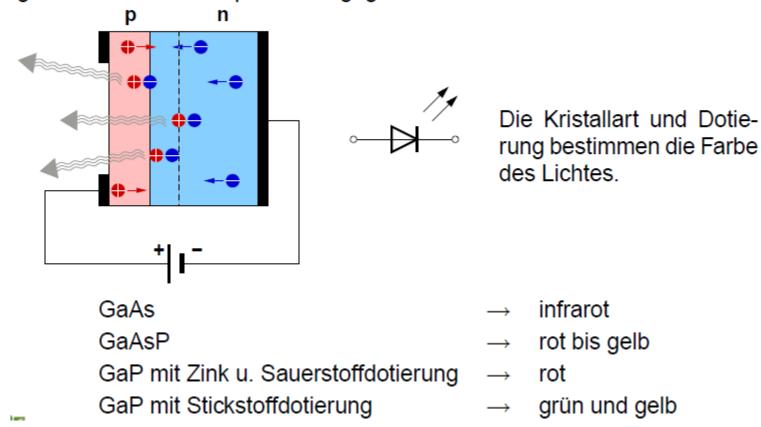
Kapazitätsdiode



Wird in Sperr-Richtung aber unterhalb des Durchbruchs betrieben. Durch Änderung der Spannung ändert sich die Breite der Sperrschicht und damit die Kapazität des pn-Übergangs. Anwendung: Abstimmung von Schwingkreisen.

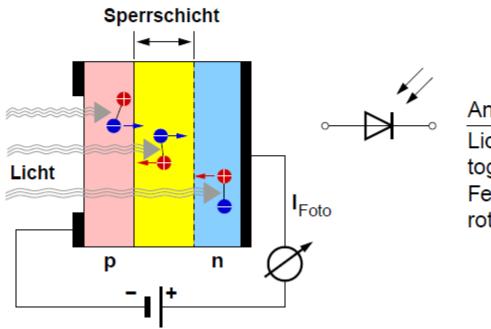
LED

Durch Rekombination von freien Elektronen und Löchern am pn-Übergang einer in <u>Durchlaßrichtung</u> betriebenen Diode wird die frei werdende Energie in Form von Lichtquanten abgegeben.



Fotodiode

Einfallendes Licht löst Elektronen aus der Gitterbindung → zusätzliche freie Elektronen und Löcher, die zur Sperrschicht wandern und den Sperrstrom (=Fotostrom) eines in Sperr-Richtung betriebenen pn-Übergangs proportional zur Lichtintensität erhöhen:

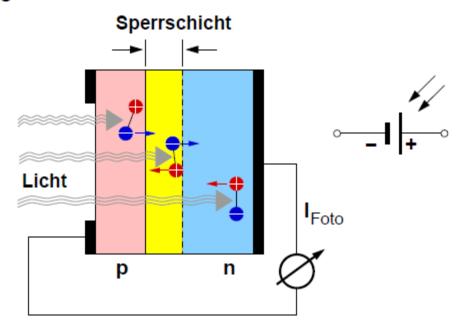


Anwendungen:

Lichtmessung (z.B. Fotografie), Lichtschranken, Fernsteuerung mit Infrarotstrahlung u.s.w.

Fotoelement

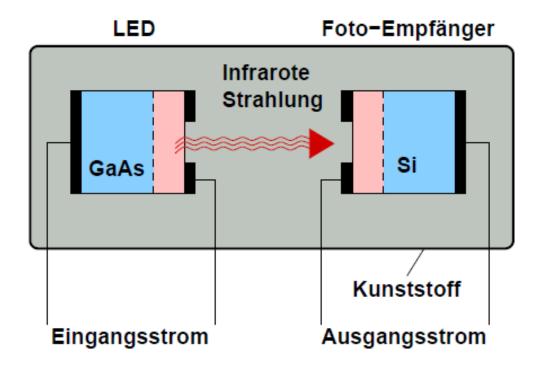
Arbeitet im Gegensatz zur Fotodiode <u>ohne äußere Spannung</u>. Durch Lichteinfall erzeugte Elektronen und Löcher werden durch das innere Feld der Sperrschicht getrennt \rightarrow Fotostrom



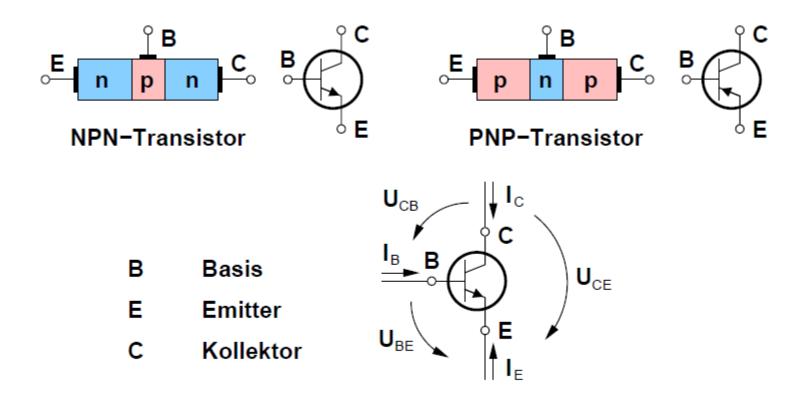
Solarzelle=Silizium-Fotoelement. (4 cm² liefern etwa 60 mW)
Erzeugung elektrischer Energie mit einem Wirkungsgrad von nahe 20%.

Optokoppler

Wie beim Relais (nur ohne mechanische Abnutzung) läßt sich mit Hilfe eines Optokopplers eine galvanische Trennung zweier Stromkreise erreichen:

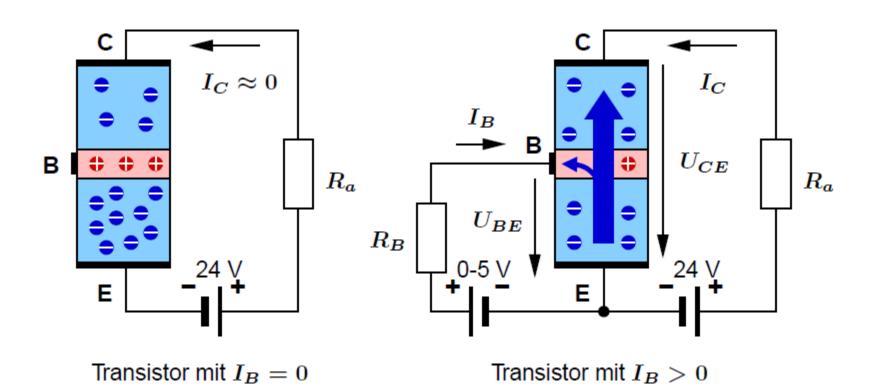


BipTransistor



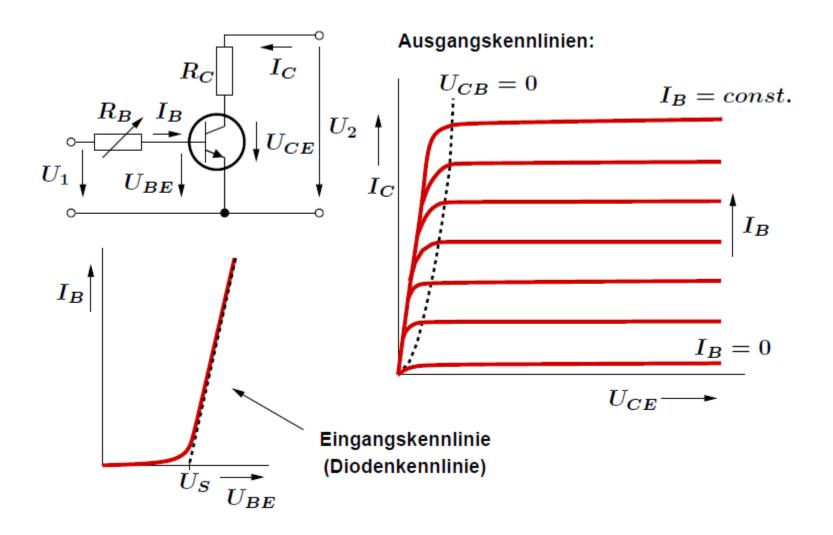
Die folgenden Betrachtungen beschränken sich auf NPN-Transistoren. Bei PNP-Transistoren sind lediglich die Vorzeichen sämtlicher Ströme und Spannungen umzukehren.

BipTransistor-Funktionsprinzip

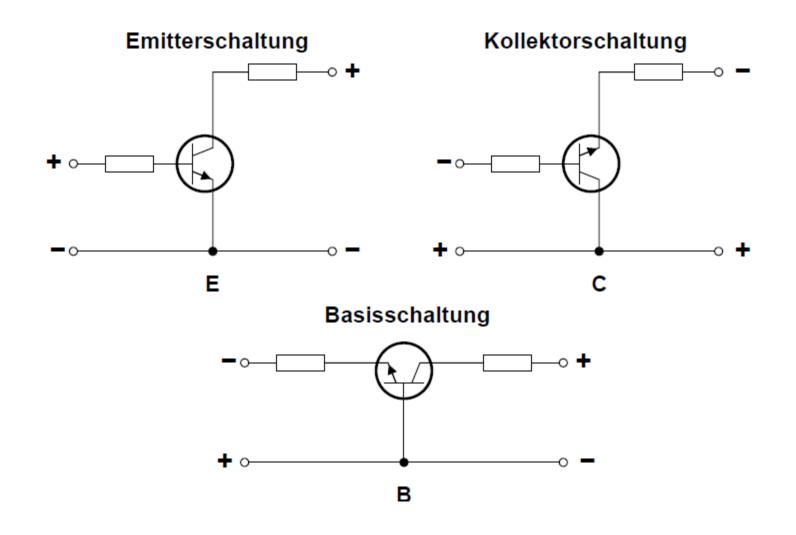


 $I_B>0 o Basis$ -Emitter-Diode durchlässig o ca. 99% der Elektronen "rutschen" dabei vom Emitter zum Kollektor durch, der kleine Rest bleibt in der dünnen Basis hängen und fließt über R_B ab o ein kleiner Strom I_B bewirkt einen hohen Ausgangsstrom I_C .

BipTransistor-Kennlinien

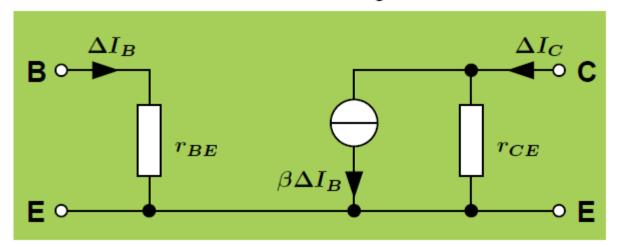


Transistorgrundschaltungen



ESB des BipT

Unter der Voraussetzung, daß die Eingangskennlinie eines bipolaren Transistors $I_B=f(U_{BE})$ unabhängig von der Kollektoremitterspannung U_{CE} ist, läßt sich bei niedrigen Frequenzen und für $\Delta I_B \ll I_B$, $\Delta I_C \ll I_C$ ein einfaches Wechselstromersatzschaltbild angeben:



Wechselstromverstärkung:

$$eta = \Delta I_C/\Delta I_Big|_{\mathsf{Arbeitspunkt}}$$

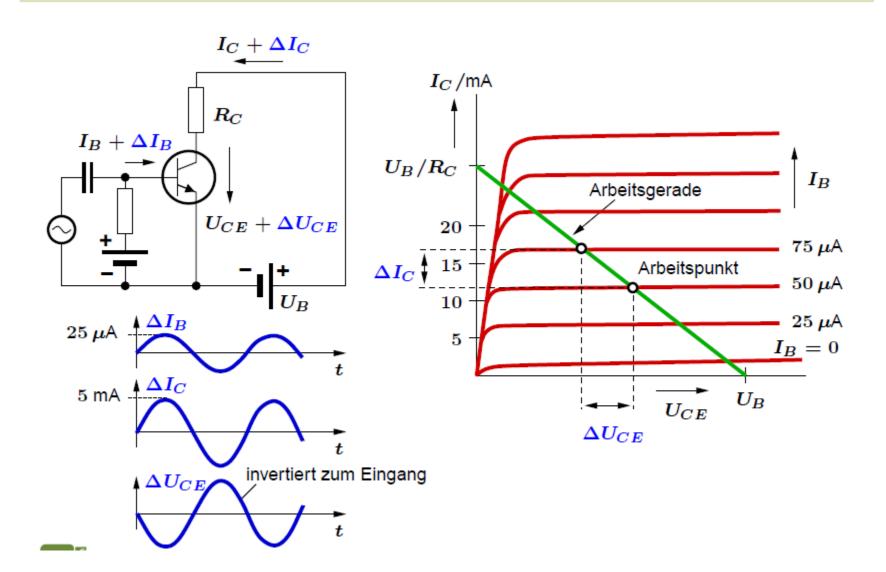
differentieller Eingangswiderstand:

$$r_{BE} \, = \Delta U_{BE}/\Delta I_{B}ig|_{ ext{Arbeitspunkt}}$$

differentieller Ausgangswiderstand:

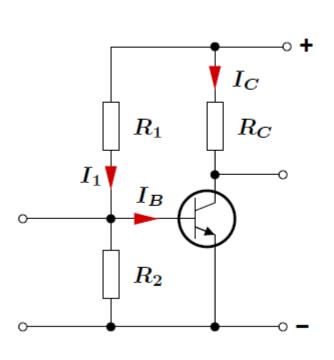
$$r_{CE} \, = \Delta U_{CE}/\Delta I_{C}ig|_{\mathsf{Arbeitspunkt}}$$

BipTransistor als Verstärker

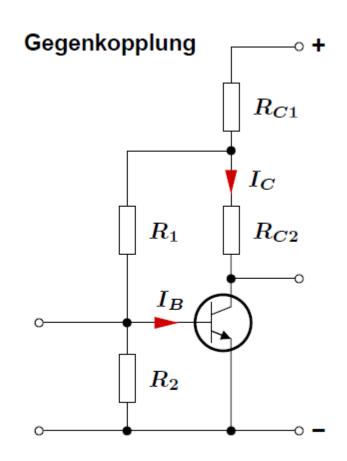


Einstellen des Arbeitspunktes

Basisspannungsteiler



$$I_1 > 10 I_B$$

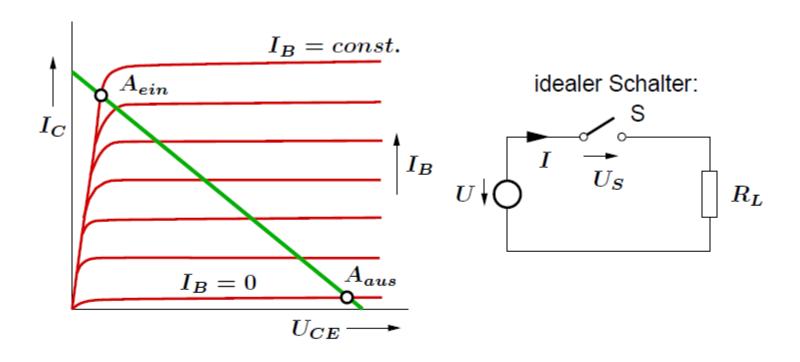


$$T\uparrow
ightarrow I_{B}\uparrow
ightarrow I_{C}\uparrow
ightarrow U_{R_{C1}}\uparrow
ightarrow I_{B}\downarrow$$

Ü-Bsp:

Transistor Arbeitspunkteinstellung

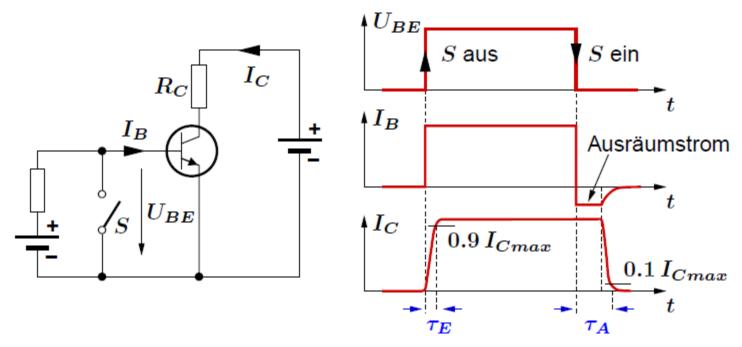
BipTransistor als Schalter



$$U_{CE} \neq 0$$
 für A_{ein} $I_{C} \neq 0$ für A_{aus}

S geschlossen
$$ightarrow U_S = 0$$
 S offen $ightarrow I = 0$

Schaltzeiten beim Transistor-Schalter



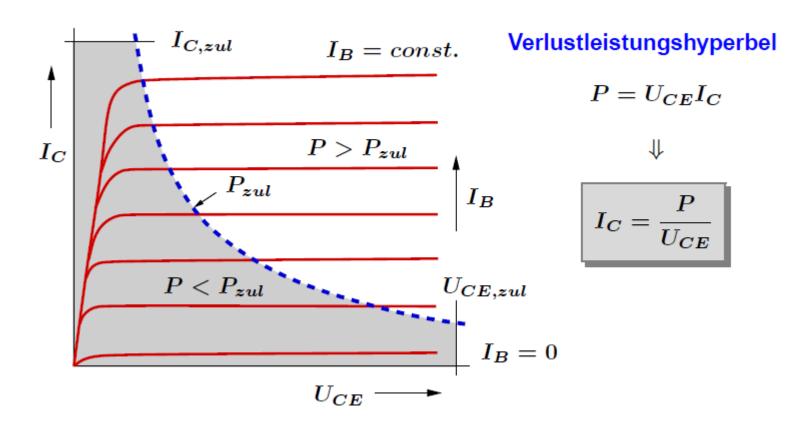
Verzögerungszeiten:

 au_E : Einschaltzeit bis zum Erreichen von $0.9\,I_{Cmax}$

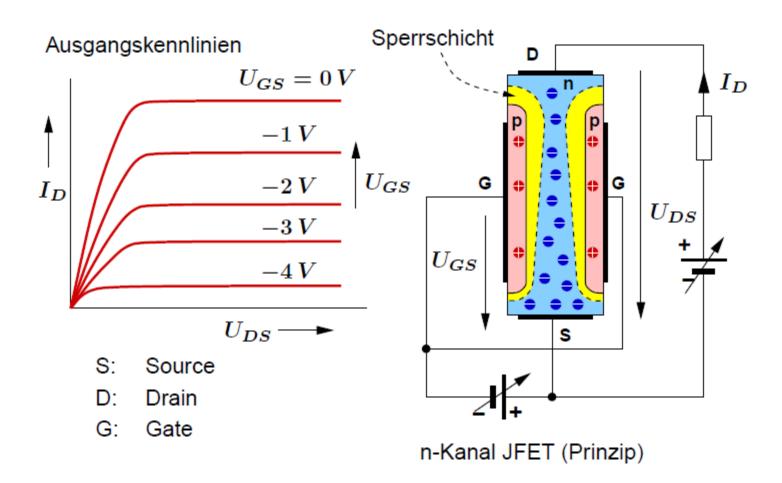
 $au_{A}: \;\;$ Ausschaltzeit bis zum Absinken auf $0.1\,I_{Cmax}$

Belastbarkeit

begrenzt durch zulässigen Kollektorstrom bei A_{ein} , zulässige Kollektoremitterspannung bei A_{aus} und zulässige Verlustleistung.

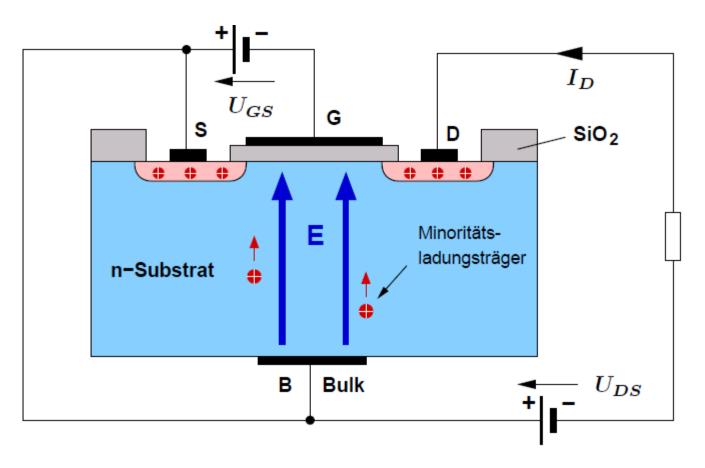


JFET



Warum wird die Sperrschicht in Richtung Drain breiter?

MOSFET



Minoritätsladungsträger bilden für $U_{GS} < 0$ unter dem Gate einen dünnen, p-leitenden Kanal $\to I_D \neq 0$

Schaltzeichen FET

Bisher wurde der n-Kanal JFET sowie der selbstsperrende p-Kanal MOS-FET behandelt. Daneben gibt es noch weitere übliche Bauformen:

J	FET	MOSFET			
		Verarmungstyp (selbstleitend)		Anreicherungstyp (selbstsperrend)	
p-Kanal	n-Kanal	p-Kanal	n-Kanal	p-Kanal	n-Kanal
G S	D · w	D ∘ B o o	G B	D → B os	G B

Bitte für später (CMOS-NAND-Gatter) einprägen:

- selbstsperrender p-Kanal MOSFET benötigt negative Spannung zwischen Gate und Source für geöffneten Drain-Source-Kanal.
- selbstsperrender n-Kanal MOSFET benötigt positive Spannung zwischen Gate und Source für geöffneten Drain-Source-Kanal.

Digitale Schaltungen

- Ein analoges Signal verändert sich kontinuierlich. Um analoge Signale mit einem Computer zu verarbeiten, werden sie mit Hilfe eines ADU (Analog-Digital-Umsetzer) digitalisiert, d.h. zeitlich und amplitudenmäßig quantisiert.
- In digitalen Schaltungen treten nur 2 binäre Zustände auf:

```
H = High = hoher Spannungspegel
L = Low = niedriger Spannungspegel
```

- Den binären Zuständen werden logische Zustände zugeordnet. Bei positiver Logik gilt 0=L und 1=H.
- Ein binärer Zustand ist die kleinste Informationsmenge in einer digitalen Schaltung. Als kleinste Informationseinheit bezeichnet man das Bit (Binary Digit), dessen Wert (0 oder 1) den Zustand angibt.
- Um mehr als 2 verschiedene Amplitudenwerte eines abgetasteten Signals darstellen zu können, müssen mehrere Bits zu einem Wort zusammengefaßt werden.

Digitale Schaltungen

```
2 Bit-Wort \rightarrow 2^2=4 Zustände (00, 01, 10, 11) 3 Bit-Wort \rightarrow 2^3=8 Zustände 4 Bit-Wort \rightarrow 2^4=16 Zustände \vdots 8 Bit-Wort \rightarrow 2^8=256 Zustände \vdots 16 Bit-Wort \rightarrow 2^{16}=65.536 Zustände
```

```
1 Byte
                         8 Bit
                         2<sup>10</sup> Byte
1 KibiByte
             (KiB)
                                         1.024 Byte
                                     =
                         2^{20} Byte
1 MebiByte
             (MiB)
                                         1.048.576 Byte
                     =
                         2^{30} Byte
1 GibiByte
             (GiB)
                                         1.073.741.824 Byte
                         2^{40} Byte
             (TiB)
1 TebiByte
                                         1.099.511.627.776 Byte
```

Digitale Schaltungen

Ein Schaltnetz ist ein Netz aus elementaren logischen Schaltgliedern, sogenannten Gattern. Es bestimmt den logischen Ausgangszustand Y in Abhängigkeit von einem oder mehreren binären Eingangssignalen.



Die Funktion des Schaltnetzes geht aus der Wahrheitstabelle hervor, die theoretisch mit Hilfe der Boolschen Algebra analysiert wird.

Ziel der Analyse ist die Realisierung des Schaltnetzes aus elementaren Logikgattern.

Logische Grundverknüpfungen

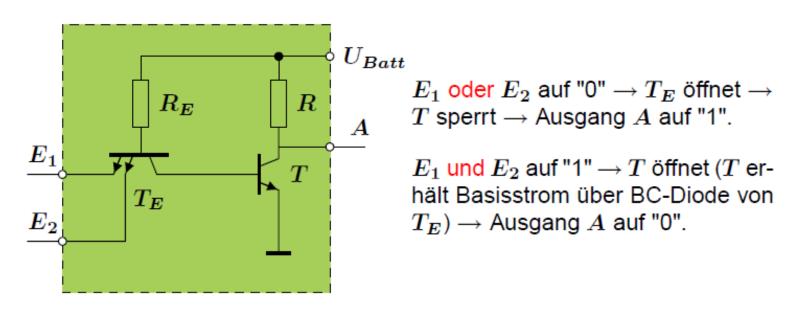
		DIN	US-Norm	veraltet	
Konjunktion AND	$Y = A \wedge B$	A—————————————————————————————————————	A—————Y	A-D-Y	A B Y 0 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1 1
Disjunktion OR	$Y = A \lor B$	A— B————Y	A—————————————————————————————————————	A—————————————————————————————————————	A B Y 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1
Negation NOT	$Y=\overline{A}$	A—1 >—Y	A	A	A Y 0 1 1 0
NAND	$Y = \overline{A \wedge B}$	A— & —Y	A—————————————————————————————————————	A—————————————————————————————————————	A B Y 0 0 1 0 1 1 1 0 1 1 1 0
NOR	$oldsymbol{Y} = \overline{A ee B}$	A—> B—	A Do-Y	A—————————————————————————————————————	A B Y 0 0 1 0 1 0 1 0 0 1 1 0

Boolsche Algebra

Kommutativ- gesetz	$X_1 \wedge X_2 = X_2 \wedge X_1$	$X_1 \vee X_2 = X_2 \vee X_1$	
Assoziativ– gesetz	$X_1 \wedge X_2 \wedge X_3 =$ $= X_1 \wedge (X_2 \wedge X_3)$ $= (X_1 \wedge X_2) \wedge X_3$ $= (X_1 \wedge X_3) \wedge X_2$	$X_1 \lor X_2 \lor X_3 =$ $= X_1 \lor (X_2 \lor X_3)$ $= (X_1 \lor X_2) \lor X_3$ $= (X_1 \lor X_3) \lor X_2$	
Distributiv- gesetz	$X_1 \wedge (X_2 \vee X_3) = (X_1 \wedge X_2) \vee (X_1 \wedge X_3)$ $X_1 \vee (X_2 \wedge X_3) = (X_1 \vee X_2) \wedge (X_1 \vee X_3)$		
Gesetze von De Morgan	$\overline{X_1 \wedge X_2} = \overline{X_1} ee \overline{X_2}$	$\overline{X_1 ee X_2} = \overline{X_1} \wedge \overline{X_2}$	
Spezielle Verknüpfungen	$X \wedge X = X$ $X \wedge \overline{X} = 0$ $X \wedge 1 = X$ $X \wedge 0 = 0$	$X \lor X = X$ $X \lor \overline{X} = 1$ $X \lor 1 = 1$ $X \lor 0 = X$	
	$X_1 \wedge (X_1 \vee X_2) = X_1$	$X_1\vee (X_1\wedge X_2)=X_1$	

Transistor-Transistor-Logik (TTL)

Bipolare integrierte Schaltung mit Multiemittertransistoren. Versorgungsspannung 5 V.

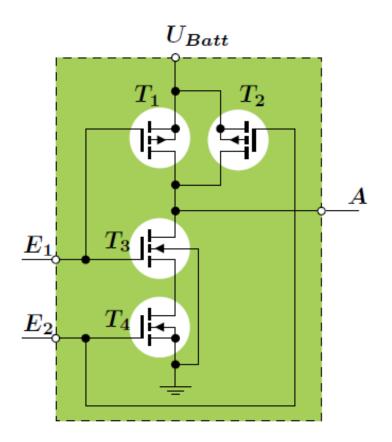


$$U_E < 0.4 \, extstyle o$$
 Low, logisch "0" , Störabstand $0.4 \, extstyle V$ $U_E > 2.4 \, extstyle o$ High, logisch "1" ,

Unbeschaltete Eingänge wirken so, als lägen sie auf logisch "1"!

CMOS

<u>CMOS=Complementary</u> MOS: Verwendung von n-Kanal und p-Kanal MOSFET's (Anreicherungstypen)



 T_1 , $T_2 \rightarrow$ p-Kanal MOSFET (brauchen neg. Spg. zwischen G und S für geöffneten S-D-Kanal)

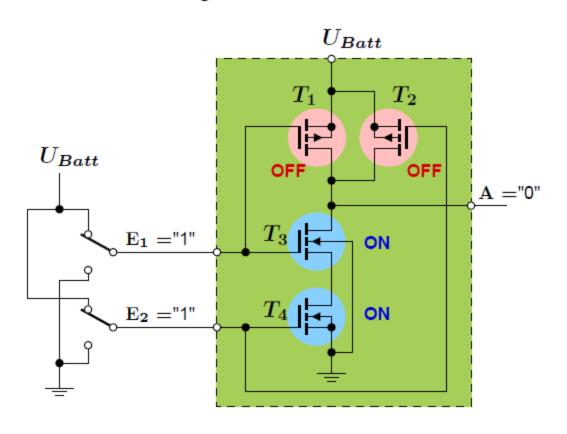
 T_3 , $T_4 \rightarrow$ n-Kanal MOSFET (brauchen pos. Spg. zwischen G und S für geöffneten S-D-Kanal)

Ausgang liegt auf "0", wenn T_3 und T_4 leiten und er liegt auf "1" wenn entweder T_1 oder T_2 leitet.

Es werden keine Widerstände benötigt!

CMOS-NAND-Gatter

Veranschaulichung der Schaltfunktion:



Wahrheitstabelle:

$\mathbf{E_1}$	$\mathbf{E_2}$	A
0	0	1
0	1	1
1	0	1
1	1	0

TTL/CMOS

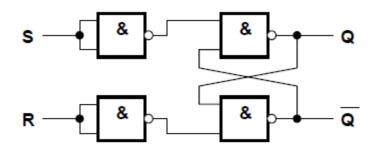
TTL

- Signallaufzeit ~ 10 ns
 (3 ns bei Schottky-TTL)
- Verlustleistung \sim 10 mW
 (1 mW bei Low-Power-TTL)

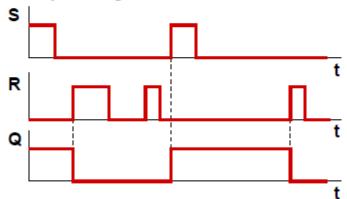
CMOS

- höhere Integrationsdichte
- ▶ höhere Schaltzeiten ~ 35 ns (Grund: Aufladen der Gatekapazität!)
- geringe Verlustleistung und Stromaufnahme, 10 nW im Ruhezustand, beim Schalten abhängig von der Taktfrequenz

RS Flip-Flop



Impulsdiagramm:



S: set R: reset

Wahrheitstabelle:

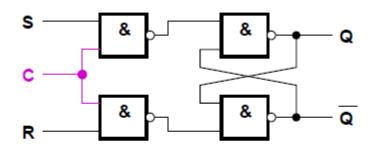
R	s	Ø	Zustand
0	0	X	speichern
0	1	1	setzen
1	0	0	rücksetzen
1	1	X	verboten

voriger Zustand bleibt erhalten!

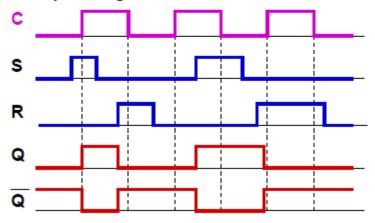
Kurzzeitige Impulse am Eingang lassen das Flipflop zwischen den beiden stabilen Ausgangszuständen Q=0 und Q=1 hin- und herschalten (flip...flop...flip...flop...)

Taktgesteuertes RS Flip-Flop

Logische Schaltungen werden häufig von einem periodischen Taktsignal gesteuert (clock C):



Impulsdiagramm:



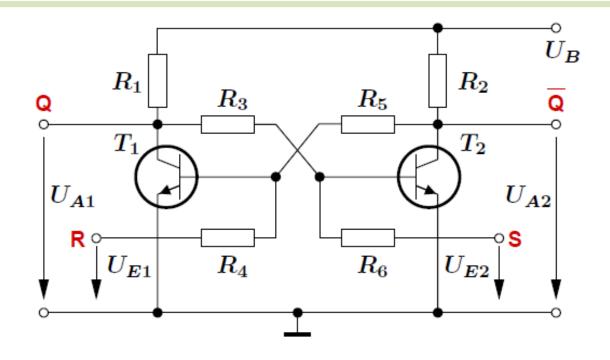
Zustandsgesteuertes Flipflop:

Die am Eingang anliegenden Signale R und S werden erst ausgewertet, wenn das Taktsignal C=1 anliegt.

Flankengesteuertes Flipflop:

Die Auswertung erfolgt z.B. bei der ansteigenden Taktflanke, dh. beim Übergang $C=0 \rightarrow C=1$.

RS Flip-Flop mit 2 Transistoren



Setzen: S=1, R=0 \rightarrow T_2 leitet, T_1 sperrt \rightarrow Q=1

Speichern: S=0, R=0 \rightarrow wegen Rückkopplung über R_3 bleibt T_2 leitend und damit T_1 sperrend,

d.h. Q=1 bleibt erhalten.

Rücksetzen: S=0, R=1 \rightarrow T_1 leitet, T_2 sperrt \rightarrow Q=0